

元器件飞行经历及抗辐照数据

器件信息

名称: FPGA

规格: XQ4VSX55-10FF1148M

封装形式:

质量等级: M

生产厂家: Xilinx

抗辐照指标

TID:

SEL:

SEU:< 15 MeV.cm²/mg

DDD:

其他:

数据来源: 五院火星报告

飞行经历

工程型号: 天问一号

单机名称:

数据来源: